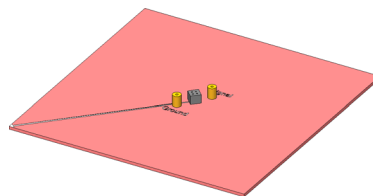




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Componenti per il test Opens per il test capacitivo di chip semiconduttori alla ricerca di guasti, cortocircuiti e difetti di saldatura
- Adatto a tutti i sistemi di test Keysight 307x con versione software 9.2 o superiore
- Migliore ripetibilità, copertura dei test e rilevamento dei guasti rispetto alla tecnologia VTEP



Utilizzo

Le sonde di test nanoVTEP sono utilizzate per i test capacitivi dei circuiti integrati al fine di verificare le connessioni a filo all'interno di un circuito integrato per individuare circuiti aperti, cortocircuiti e difetti di saldatura. Le sonde di test nanoVTEP sono la più recente soluzione di test Opens senza vettore di Keysight, che sostituisce le precedenti sonde di test VTEP. Oltre a migliorare significativamente la ripetibilità, la copertura del test e il rilevamento dei guasti, le nuove sonde di test nanoVTEP offrono un'amplificazione fino al 40% dei segnali deboli, poiché l'amplificatore è posizionato vicino alla piastra del sensore.

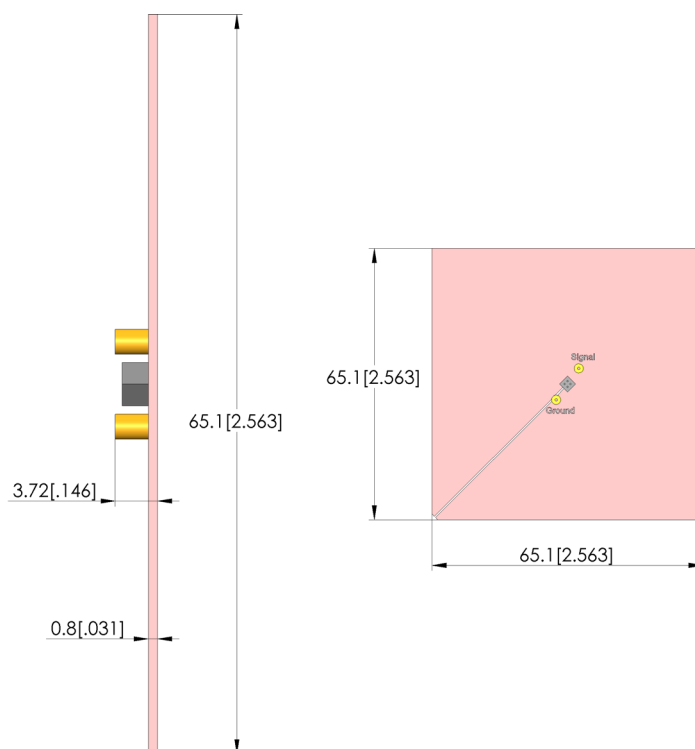
I nuovi nanoVTEP funzionano solo in combinazione con le schede MUX nanoVTEP. Le sonde nanoVTEP e VTEP possono essere utilizzate insieme in un unico adattatore di test.

Nota:

Le istruzioni di ampliamento INFO 4250 sono utilizzate per l'ampliamento professionale delle sonde di test Keysight nanoVTEP.

Nota:

Le sonde di test NanoVTEP possono essere utilizzate con sicurezza su tutti i sistemi di test Keysight 307x con versione software 9.2 o superiore. Se la versione del software in uso è precedente alla 9.2, contattare direttamente il produttore del sistema di test Keysight.



Dati generali

Gruppo di prodotti:	opens test
serie:	OTC
Tipo:	Test vettoriale Keysight nanoVTEP SP 2,5 pollici
Versione:	accessori di ampliamento
Tipo di accessorio:	Senza amplificatore nanoVTEP
Stato di consegna:	
Larghezza:	65,1 mm
Altezza:	3,7 mm
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

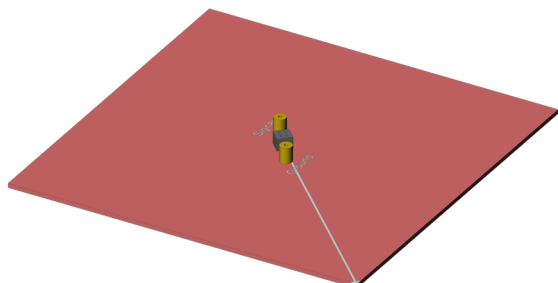
connettori di prova per vuoto (VA):	VA 2070S/L
Kit di ricambio WS:	

Dati tecnici

Lunghezza:	65,1 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	65,1 x 65,1 x 3,7 mm



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO



Accessories

Part no.	Designation	Version
108707	OTC-KS-NV-EP	nanoVTEP amplifier
111606	OTC-KS-NV-GKS	nanoVTEP test probe
108710	OTE-KS-NV-064-MUX	nanoVTEP signal conditioner board
108711	OTE-KS-NV-064-MUX-REF	nanoVTEP signal conditioner board ConnectCheck

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com

